MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

7 février 2014

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Aujourd'hui

- 1 Estimation ponctuelle et précision d'estimation
- 2 Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)
 - Estimation uniforme
 - Estimation de fonctionnelles
- 3 Modélisation statistique
 - Expérience statistique
 - Expériences dominées
 - Modèle de densité

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques 2/2)

Cours précédent (rappel)

 A partir de l'observation d'un n-échantillon de loi (de fonction de répartition) inconnue,

$$X_1, \ldots, X_n \sim_{\text{i.i.d.}} F$$
,

estimer F.

■ Fonction de répartition empirique :

$$\widehat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n 1_{\{X_i \leq x\}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

- Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}$, $\widehat{F}_n(x_0) \stackrel{\mathbb{P}}{\to} F(x_0)$ par la loi des grands nombres.
- Précision d'estimation?

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques 2/2)

Convergence en probabilité

- Mode de convergence « naturel » en statistique
- Rappel : $X_n \stackrel{\mathbb{P}}{\longrightarrow} X$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \ \mathbb{P}\left[|X_n - X| \ge \varepsilon\right] \to 0, \ \to \infty.$$

■ Interprétation : pour tout niveau de risque $\alpha > 0$ (petit) et tout niveau de précision $\varepsilon > 0$, il existe un rang $N = N(\alpha, \varepsilon)$ tel que

$$n > N$$
 implique $|X_n - X| \le \varepsilon$ avec proba. $\ge 1 - \alpha$.

■ En pratique, on souhaite simultanément N, α et ε petits. Quantités antagonistes (à suivre...).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Vers la précision d'estimation

- On a $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, $\widehat{F}_n(x_0) \stackrel{\mathbb{P}}{\to} F(x_0)$. Avec quelle précision? Problèmes de même types :
 - *n* information et α risque donnés \rightarrow quelle précision ε ?
 - risque α et précision ε donnés \rightarrow quel nombre minimal de données n nécessaires?
 - quel risque prend-on si l'on suppose une précision ε avec n données ?
- Plusieurs approches :
 - non-asymptotique naïve
 - non-asymptotique
 - approche asymptotique (via des théorèmes limites)

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Approche naïve : contrôle de la variance

Soit $\alpha > 0$ donné (petit). On veut trouver ε , le plus petit possible, de sorte que

$$\mathbb{P}\left[|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)| \ge \varepsilon\right] \le \alpha.$$

On a (Tchebychev)

$$\mathbb{P}\left[|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)| \ge \varepsilon\right] \le \frac{1}{\varepsilon^2} \operatorname{Var}\left[\widehat{F}_n(x_0)\right]$$

$$= \frac{F(x_0)(1 - F(x_0))}{n\varepsilon^2}$$

$$\le \frac{1}{4n\varepsilon^2}$$

$$\le \alpha$$

Conduit à

$$\varepsilon = \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)



Intervalle de confiance

<u>Conclusion</u>: pour tout $\alpha > 0$,

$$\mathbb{P}\left[|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)| \ge \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}\right] \le \alpha.$$

Terminologie

L'intervalle

$$\boxed{\mathcal{I}_{n,\alpha} = \left[\widehat{F}_n(x_0) \pm \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}\right]}$$

est un intervalle de confiance pour $F(x_0)$ au niveau de confiance $1 - \alpha$.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Précision catastrophique!

- Si $\alpha = 5\%$ et n = 100, précision $\varepsilon = 0.22$, soit une barre d'erreur de taille 0.44, alors que $0 \le F(x_0) \le 1$.
- D'où vient le défaut de cette précision?
 - Mauvais choix de l'estimateur? (→ on verra que non).
 - Mauvaise estimation de l'erreur?

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Inégalité de Hoeffding

Proposition

 Y_1, \ldots, Y_n i.i.d. de loi de Bernoulli de paramètre p. Alors

$$\mathbb{P}\left[\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}Y_{i}-p\right|\geq t\right]\leq 2\exp(-2nt^{2}).$$

Application : on fait $Y_i = 1_{\{x_i \leq x_0\}}$ et $p = F(x_0)$. On en déduit

$$\mathbb{P}\left[\left|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)\right| \ge \varepsilon\right] \le 2\exp(-2n\varepsilon^2).$$

On résout en ε :

$$2\exp(-2n\varepsilon^2) = \alpha,$$

soit

$$\varepsilon = \sqrt{\frac{1}{2n}\log\frac{2}{\alpha}}.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Comparaison Tchebychev vs. Hoeffding

Nouvel intervalle de confiance

$$\mathcal{I}_{n,\alpha}^{\text{hoeffding}} = \left[\widehat{F}_n(x_0) \pm \sqrt{\frac{1}{2n}\log\frac{2}{\alpha}}\right],$$

à comparer avec

$$\mathcal{I}_{n,\alpha}^{\text{tchebychev}} = \left[\widehat{F}_n(x_0) \pm \frac{1}{2\sqrt{n\alpha}}\right].$$

- Même ordre de grandeur en n.
- Gain significatif dans la limite $\alpha \to 0$. La « prise de risque » devient marginale par rapport au nombre d'observations.
- Optimalité d'une telle approche?

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)



L'approche asymptotique

■ Vers une notion d'optimalité : on se place dans la limite $n \to \infty$ (l'information « explose »). On évalue

$$\mathbb{P}\left[\left|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)\right| \ge \varepsilon\right], n \to \infty$$

pour une normalisation $\varepsilon = \varepsilon_n$ appropriée.

Outil : Théorème central-limite.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Rappel: théorème central-limite

- TCL :« vitesse » dans la loi des grands nombres.
- Si Y_1, \ldots, Y_n i.i.d., $\mu = \mathbb{E}[Y_i]$, $0 < \sigma^2 = \mathsf{Var}[Y_i] < +\infty$, alors

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i - \mu\right) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2).$$

- Le mode de convergence est la convergence en loi. Ne peut pas avoir lieu en probabilité.
- $X_n \stackrel{d}{\to} X$ signifie que

$$\mathbb{P}\left[X_n \leq x\right] \to \mathbb{P}\left[X \leq x\right]$$

en tout point x où la fonction de répartition de X est continue (les lois de X_n se « rapprochent » de la loi de X).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Interprétation et application

Interprétation du TCL :

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n Y_i = \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\xi^{(n)}, \ \xi^{(n)} \stackrel{d}{\approx} \mathcal{N}(0,1).$$

■ Application : $Y_i = 1_{\{X_i \le x_0\}}$, $\mu = F(x_0)$, $\sigma(F) = F(x_0)^{1/2} (1 - F(x_0))^{1/2}$. On a

$$\mathbb{P}\left[\left|\widehat{F}_{n}(x_{0}) - F(x_{0})\right| \geq \varepsilon_{n}\right] = \mathbb{P}\left[\left|\xi^{(n)}\right| \geq \frac{\sqrt{n}\,\varepsilon_{n}}{\sigma(F)}\right]$$
$$= \mathbb{P}\left[\left|\xi^{(n)}\right| \geq \frac{\varepsilon_{0}}{\sigma(F)}\right]$$

pour la calibration $\varepsilon_n = \varepsilon_0 / \sqrt{n}$ (ε_0 reste à choisir).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

TCL et intervalle de confiance (suite)

Il vient

$$\mathbb{P}\left[\left|\xi^{(n)}\right| \ge \frac{\varepsilon_0}{\sigma(F)}\right] \to \int_{|x| \ge \varepsilon_0/\sigma(F)} e^{-x^2/2} \frac{dx}{\sqrt{2\pi}}$$
$$= 2\left(1 - \Phi(\varepsilon_0/\sigma(F))\right)$$
$$\le \alpha,$$

avec $\Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} e^{-t^2/2} dt$, ce qui donne

$$\varepsilon_0 = \sigma(F)\Phi^{-1}(1 - \alpha/2).$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

TCL et intervalle de confiance : (suite)

On a montré

$$\mathbb{P}\left[\left|\widehat{F}_n(x_0) - F(x_0)\right| \geq \frac{\sigma(F)}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}(1 - \alpha/2)\right] \to \alpha.$$

- Attention! ceci ne fournit pas un intervalle de confiance : $\sigma(F) = F(x_0)^{1/2} (1 F(x_0))^{1/2}$ est inconnu!
- Solution : remplacer $\sigma(F)$ par $\widehat{F}_n(x_0)^{1/2} (1 \widehat{F}_n(x_0))^{1/2}$ observable.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Proposition

Pour tout $\alpha \in (0,1)$,

$$\mathcal{I}_{n,\alpha}^{\text{asymp}} = \left[\widehat{F}_n(x_0) \pm \frac{\widehat{F}_n(x_0)^{1/2} (1 - \widehat{F}_n(x_0))^{1/2}}{\sqrt{n}} \Phi^{-1}(1 - \alpha/2) \right]$$

est un intervalle de confiance asymptotique pour $F(x_0)$ au niveau de confiance $1-\alpha$:

$$\mathbb{P}\left[F(x_0) \in \mathcal{I}_{n,\alpha}^{\text{asymp}}\right] \to 1 - \alpha.$$

Le passage $\sigma(F) \longrightarrow \widehat{F}_n(x_0)^{1/2} (1 - \widehat{F}_n(x_0))^{1/2}$ est licite via le lemme de Slutsky.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Lemme de Slutsky

■ Le vecteur $(X_n, Y_n) \stackrel{d}{\rightarrow} (X, Y)$ si

$$\mathbb{E}\left[\varphi(X_n,Y_n)\right] \to \mathbb{E}\left[\varphi(X,Y)\right],$$

pour φ continue bornée.

- Attention! Si $X_n \xrightarrow{d} X$ et $Y_n \xrightarrow{d} Y$, on n'a pas en général $(X_n, Y_n) \xrightarrow{d} (X, Y)$.
- Mais (lemme de Slutsky) si $X_n \stackrel{d}{\to} X$ et $Y_n \stackrel{\mathbb{P}}{\to} c$ (constante), alors $(X_n, Y_n) \stackrel{d}{\to} (X, c)$.
- Par suite, sous les hypothèses du lemme, pour toute fonction continue g, on a $g(X_n, Y_n) \stackrel{d}{\rightarrow} g(X, c)$.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Observation finale

Comparaison des longueurs des 3 intervalles de confiance :

- Tchebychev (non-asymptotique) $\frac{2}{\sqrt{n}} \frac{1}{2} \frac{1}{\sqrt{\alpha}}$
- Hoeffding (non-asymptotique) $\frac{2}{\sqrt{n}}\sqrt{\frac{1}{2}\log\frac{2}{\alpha}}$
- TCL (asymptotique) $\frac{\frac{2}{\sqrt{n}}\widehat{F}_n(x_0)^{1/2}(1-\widehat{F}_n(x_0))^{1/2}\Phi^{-1}(1-\alpha/2).$
- La longueur la plus petite est (sans surprise!) celle fournie par le TCL. Mais Hoeffding comparable au TCL en n et α (dans la limite $\alpha \to 0$).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme

■ On « sait » estimer $F(x_0)$, pour un x_0 donné. Qu'en est-il de l'estimation globale de F:

$$(F(x), x \in \mathbb{R})$$
?

- 3 résultats pour passer de l'estimation en un point à l'estimation globale :
 - Glivenko-Cantelli (convergence uniforme)
 - Kolmogorov-Smirnov (vitesse de convergence, asymptotique)
 - Inégalité de DKW (vitesse de convergence, non-asymptotique)

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme Estimation de fonctionnelles



Glivenko-Cantelli, Kolmogorov-Smirnov

 X_1, \ldots, X_n i.i.d. de loi F, \widehat{F}_n leur fonction de répartition empirique.

Proposition

■ (Glivenko-Cantelli)

$$\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\widehat{F}_n(x)-F(x)\right|\overset{\mathrm{p.s.}}{\to}0,\quad \textit{quand } n\to\infty.$$

(Kolmogorov-Smirnov) Si F est continue,

$$\sqrt{n}\sup_{x\in\mathbb{R}}\left|\widehat{F}_n(x)-F(x)\right|\overset{d}{
ightarrow}\mathbb{B},\quad ext{quand } n
ightarrow\infty.$$

 \mathbb{B} v.a. dont la loi est connue et ne dépend pas de F.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme Estimation de fonctionnelles

Inégalité de DKW

 X_1, \ldots, X_n i.i.d. de loi F continue, \widehat{F}_n leur fonction de répartition empirique.

Proposition (Inégalité de Dvoretzky-Kiefer-Wolfowitz)

Pour tout $\varepsilon > 0$.

$$\mathbb{P}\left[\sup_{\mathbf{x}\in\mathbb{R}}\left|\widehat{F}_n(\mathbf{x})-F(\mathbf{x})\right|\geq\varepsilon\right]\leq2\exp\left(-2n\varepsilon^2\right).$$

- Résultat difficile (théorie des processus empiriques).
- Permet de construire des régions de confiance avec des résultats similaires au cadre ponctuel :

$$\mathbb{P}\left[\forall x \in \mathbb{R}, F(x) \in \left[\widehat{F}_n(x) \pm \sqrt{\frac{1}{2n}\log\frac{2}{\alpha}}\right]\right] \geq 1 - \alpha.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme Estimation de fonctionnelles

Estimation de fonctionnelles

- Objectif: estimation d'une caractéristique scalaire de la loi inconnue $F \equiv$ estimation d'une fonctionnelle T(F) à valeurs dans \mathbb{R} .
- Exemples
 - Déjà vu : valeur en un point $T(F) = F(x_0)$
 - Fonctionnelle régulière :

$$T(F) = h\left(\int_{\mathbb{R}} g(x)dF(x)\right),$$

où $g,h:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ sont régulières

Principe (méthode de substitution) : si $F \rightsquigarrow T(F)$ est « régulière », un estimateur « naturel » est $T(\widehat{F}_n)$ (estimateur par plug-in).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

chantillonnage : méthodes mpiriques 2/2)

uniforme Estimation de

fonctionnelles



Estimation de fonctionnelles régulières

- Cas où $T(F) = h(\int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x))$
- Formule de calcul :

$$\int_{\mathbb{R}} g(x)d\widehat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i).$$

Traduction : une variable aléatoire de loi \hat{F}_n prend les valeurs X_i avec probabilité 1/n.

Estimateur par substitution ou plug-in de T(F):

$$T(\widehat{F}_n) = h\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X_i)\right)$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage t méthodes mpiriques 2/2)

Estimation uniforme Estimation de

Estimation de fonctionnelles



Exemples

Moyenne: $T(F) = m(F) = \int_{\mathbb{R}} x dF(x)$.

$$T(\widehat{F}_n) = m(\widehat{F}_n) = \int_{\mathbb{R}} x d\widehat{F}_n(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \bar{X}_n.$$

■ <u>Variance</u> :

$$T(F) = \sigma^{2}(F) = \int_{\mathbb{R}} (x - m(F))^{2} dF(x)$$
$$= \int_{\mathbb{R}} x^{2} dF(x) - \left(\int_{\mathbb{R}} x dF(x) \right)^{2}.$$

$$T(\widehat{F}_n) = \sigma^2(\widehat{F}_n) = \int_{\mathbb{R}} (x - m(\widehat{F}_n))^2 d\widehat{F}_n(x)$$
$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\bar{X}_n)^2.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme Estimation d

Estimation de fonctionnelles



Exemples

Asymétrie (skewness) :

$$T(F) = \alpha(F) = \frac{\int_{\mathbb{R}} (x - m(F))^3 dF(x)}{\sigma^2(F)^{3/2}} = \cdots$$

Aplatissement (kurtosis) :

$$T(F) = \kappa(F) = \frac{\int_{\mathbb{R}} (x - m(F))^4 dF(x)}{\sigma^2(F)^2} = \cdots$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme

Estimation de fonctionnelles

Exemples de fonctionnelles : quantiles

Quantiles :

F est continue et strictement croissante \Longrightarrow le quantile d'ordre p, 0 , de la loi <math>F est défini comme solution de

$$F(q_p) = p$$
 $(q_p = F^{-1}(p)).$

Cas général (F n'est pas strictement \uparrow ou n'est pas continue) :

$$q_p(F) = \frac{1}{2} (\inf\{x, F(x) > p\} + \sup\{x, F(x) < p\}).$$

La médiane :

$$\operatorname{med}(F) = q_{1/2}(F).$$

Les quartiles =
$$\{ med(F), q_{1/4}(F), q_{3/4}(F) \}.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme

Estimation de fonctionnelles

Quantiles empiriques

Quantile ("théorique") d'ordre p:

$$T(F) = q_p(F) = \frac{1}{2} (\inf\{x, F(x) > p\} + \sup\{x, F(x) < p\}).$$

Avantage : les quantiles sont bien définis pour toute loi F.

Quantile empirique d'ordre p:

$$T(\widehat{F}_n) = \widehat{q}_{n,p} = \frac{1}{2} \big(\inf\{x, \, \widehat{F}_n(x) > p\} + \sup\{x, \, \widehat{F}_n(x) < p\} \big).$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

uniforme
Estimation de

Estimation de fonctionnelles

Expression explicite du quantile empirique d'ordre p:

$$\widehat{q}_{n,p} = \left\{ \begin{array}{ll} X_{(k)} & \text{si} \quad p \in \left((k-1)/n, k/n\right) \\ \frac{1}{2} \left(X_{(k)} + X_{(k+1)}\right) & \text{si} \quad p = k/n \end{array} \right.$$

pour k = 1, ..., n, où les $X_{(i)}$ sont les statistiques d'ordre associées à l'échantillon $(X_1, ..., X_n)$:

$$X_{(1)} \leq \cdots \leq X_{(i)} \leq \cdots \leq X_{(n)}.$$

En particulier, la médiane empirique :

$$M_n = \operatorname{med}(\widehat{F}_n) = \left\{ egin{array}{ll} X_{((n+1)/2)} & ext{pour} & n ext{ impair} \\ rac{1}{2} \left(X_{(n/2)} + X_{(n/2+1)}
ight) & ext{pour} & n ext{ pair} \end{array}
ight.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

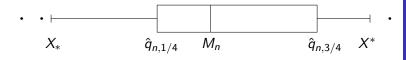
Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques 2/2)

Estimation uniforme Estimation de

Estimation de fonctionnelles

Le boxplot



$$X_* = \min\{X_i : |X_i - \hat{q}_{n,1/4}| \le 1,5\mathcal{I}_n\},$$

 $X^* = \max\{X_i : |X_i - \hat{q}_{n,3/4}| \le 1,5\mathcal{I}_n\}.$

Intervalle interquartile :

$$\mathcal{I}_n = \hat{q}_{n,3/4} - \hat{q}_{n,1/4}.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

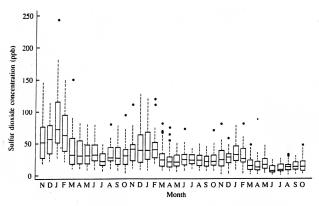
Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme

Estimation de fonctionnelles

Exemple d'application du boxplot



Boxplots of daily maximum concentrations of sulfur dioxide.

Performance de l'estimateur par substitution

- Convergence si $g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, h continue et $\mathbb{E}|g(X)| < \infty$, alors $T(\widehat{F}_n) \stackrel{\mathrm{p.s.}}{\to} T(F)$ (loi forte des grands nombres).
- Vitesse de convergence, Etape 1. TCL :

$$\sqrt{n}\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n g(X_i) - \int_{\mathbb{R}} g(x)dF(x)\right) \stackrel{d}{\to} \mathcal{N}\left(0, \operatorname{Var}\left[g(X)\right]\right),$$

où X est une v.a. de loi F et

$$Var[g(X)] = \mathbb{E}[g(X)^2] - (\mathbb{E}[g(X)])^2$$
$$= \int_{\mathbb{R}} g(x)^2 dF(x) - (\int_{\mathbb{R}} g(x) dF(x))^2.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation uniforme

Estimation de fonctionnelles



Vitesse de convergence (suite)

- Etape 2. On a $\sqrt{n}(Z_n c_1) \stackrel{d}{\to} \mathcal{N}(0, c_2)$. Comment transférer ce résultat à $\sqrt{n}(h(Z_n) h(c_1)) \stackrel{d}{\to} ?$
- Méthode « delta » : si h continûment différentiable

$$\sqrt{n}\big(h(Z_n)-h(c_1)\big)=\sqrt{n}(Z_n-c_1)h'(\eta_n),\ \eta_n\in\big[Z_n,c_1\big].$$

On a $\sqrt{n}(Z_n-c_1)\stackrel{d}{\to} \mathcal{N}(0,c_2)$ et $h'(\eta_n)\stackrel{\mathbb{P}}{\to} h'(c_1)$. Lemme de Slutsky :

$$\sqrt{n}(Z_n-c_1)h'(\eta_n)\stackrel{d}{\to} \mathcal{N}(0,c_2)h'(c_1).$$

Finalement

$$\sqrt{n}(h(Z_n)-h(c_1))\stackrel{d}{\to} \mathcal{N}(0,c_2[h'(c_1)]^2)$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

uniforme
Estimation de fonctionnelles

Modélisation



Conclusion

Proposition

Si $\mathbb{E}[g(X)^2] < +\infty$ et h continûment différentiable, alors

$$\sqrt{n}(T(\widehat{F}_n) - T(F)) \stackrel{d}{\rightarrow} \mathcal{N}(0, v(F)),$$

$$o\grave{u}\ v(F) = h'\big(\mathbb{E}\big[g(X)\big]\big)^2 \mathrm{Var}\big[g(X)\big].$$

Pour construire un intervalle de confiance, il faut encore remplacer v(F) par $v(\widehat{F}_n)$. On montre que $v(\widehat{F}_n) \stackrel{\mathbb{P}}{\to} v(F)$ et. via le lemme de Slutsky,

$$\sqrt{n} \frac{T(\widehat{F}_n) - T(F)}{v(\widehat{F}_n)^{1/2}} \stackrel{d}{\to} \mathcal{N}(0,1).$$

On en déduit un intervalle de confiance asymptotique comme précédemment.

MAP 433: Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation de

Le cas de la dimension d > 1

Il s'agit de fonctionnelles de la forme

$$T(F) = h\left(\int_{\mathbb{R}} g_1(x)dF(x), \ldots, \int_{\mathbb{R}} g_k(x)dF(x)\right)$$

où $h: \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ continûment différentiable.

■ Exemple : le coefficient d'asymétrie

$$T(F) = \frac{\int_{\mathbb{R}} (x - m(F))^3 dF(x)}{\sigma^{3/2}(F)},$$

m(F) = moyenne de F, $\sigma^2(F)$ = variance de F.

 Outil : Version multidimensionnelle du TCL et de la « méthode delta ». MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

chantillonnage : méthodes mpiriques 2/2)

uniforme Estimation de

Modélisation



Méthode « delta » multidimensionnelle

■ TCL multidimensionnel : $(\mathbf{X}_n)_{n\geq 1}$ vecteurs aléatoires dans \mathbb{R}^k , i.i.d., de moyenne $\boldsymbol{\mu} = \mathbb{E}[\mathbf{X}_1]$ et de matrice de variance-covariance $\boldsymbol{\Sigma} = \mathbb{E}\left[(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})(\mathbf{X}_1 - \boldsymbol{\mu})^T\right]$ bien définie. Alors $\bar{\mathbf{X}}_n = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n \mathbf{X}_i$ vérifie :

$$\sqrt{n}(\overline{\mathbf{X}}_n - \boldsymbol{\mu}) \stackrel{d}{\rightarrow} \mathcal{N}(0, \Sigma).$$

■ Méthode « delta » multidimensionnelle : Si, de plus, $h : \mathbb{R}^k \to \mathbb{R}$ continûment différentiable, alors

$$\sqrt{n} \big(h(\overline{\mathbf{X}}_n) - h(\boldsymbol{\mu}) \big) \stackrel{d}{\to} \mathcal{N} \Big(0, \nabla h(\boldsymbol{\mu}) \Sigma \nabla h(\boldsymbol{\mu})^T \Big).$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

uniforme
Estimation de fonctionnelles

Application : coefficient d'asymétrie

■ Coefficient d'asymétrie : on a

$$T(F) = h\left(\int_{\mathbb{R}} x dF(x), \int_{\mathbb{R}} x^2 dF(x), \int_{\mathbb{R}} x^3 dF(x)\right)$$

avec

$$h(\alpha,\beta,\gamma) = \frac{\gamma - 3\alpha\beta + 2\alpha^3}{(\beta - \alpha^2)^{3/2}}.$$

$$T(\widehat{F}_n) = h\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^2, \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i^3\right).$$

■ On applique le TCL multidimensionnel avec $\mathbf{X}_i = (X_i, X_i^2, X_i^3)^T$ et $\mu = \left(\int_{\mathbb{R}} x dF(x), \int_{\mathbb{R}} x^2 dF(x), \int_{\mathbb{R}} x^3 dF(x)\right)^T$, puis la méthode « delta » avec h.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

chantillonnage t méthodes mpiriques 2/2)

uniforme
Estimation de

lodélisation



Limites de l'approche empirique

L'estimation de T(F) par $T(\widehat{F}_n)$ n'est pas toujours possible :

- La fonctionnelle $F \rightsquigarrow T(F)$ n'est pas « régulière »,
- La paramétrisation $F \rightsquigarrow T(F)$ ne donne pas lieu à une forme analytique simple. \rightarrow autres approches.

Exemple. Hypothèse : F admet une densité f par rapport à le mesure de Lebesgue, continue (= pp à une fonction continue f).

$$T(F) = f(x_0), x_0 \in \mathbb{R} \text{ (donné)}.$$

On ne peut pas prendre comme estimateur $\widehat{F}'_n(x_0)$ car \widehat{F}_n n'est pas différentiable (constante par morceaux...)

MAP 433: Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation de

fonctionnelles

Limites de l'approche empirique

L'estimation de T(F) par $T(\widehat{F}_n)$ n'est pas toujours souhaitable :

Souvent on dispose d'information a priori supplémentaire : F appartient à une sous-classe particulière de distributions, et il y a des choix plus judicieux que l'estimateur par plug-in. MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation

Estimation de fonctionnelles

Modélisation statistique

Conclusion

- L'approche empirique, basée sur \widehat{F}_n permet d'estimer une distribution inconnue F ou une fonctionnelle $T(F) \in \mathbb{R}$ à partir d'un n-échantillon, mais
 - reste très générale, pas toujours adaptée.
 - restreinte à la situation d'un *n*-échantillon.
- Formalisation de la notion d'expérience statistique
 - incorporation d'information de modélisation supplémentaire.
 - construction de méthodes d'estimation de décision systématiques.
 - comparaison et optimalité des méthodes.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Estimation Iniforme Estimation de

Estimation de fonctionnelles

Modélisation statistique

Consiste à identifier :

Des observations

$$x_1, x_2, \ldots, x_n$$

considérées comme des réalisations de variables aléatoires $Z = (X_1, \dots, X_n)$ de loi \mathbb{P}^Z .

Une famille de lois

$$\{\mathbb{P}_{\vartheta},\,\vartheta\in\Theta\}$$
.

• Une problématique : retrouver le paramètre ϑ tel que $\mathbb{P}^Z = \mathbb{P}_{\vartheta}$ (estimation) ou bien prendre une décision sur une propriété relative à ϑ (test).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnag et méthodes empiriques (2/2)

statistique
Expérience
statistique
Expériences
dominées

- Approche générale empirique :
 - θ = F, Θ est l'ensemble de toutes les lois (s'il s'agit de l'estimation de F);
 - $\vartheta = F$, Θ est l'ensemble de toutes les lois vérifiant une hypothèse très générale, par exemple, la bornitude d'un moment (s'il s'agit de l'estimation de T(F)).
- Approche paramétrique : on suppose que F appartient à une famille de lois connue indexée par un paramètre ϑ de dimension finie : $\vartheta \in \Theta \subset \mathbb{R}^d$.
 - lacksquare Exemple : $\Theta=\mathbb{R}$,

$$X_i = \vartheta + \xi_i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

 ξ_i v.a. i.i.d. de densité connue f sur \mathbb{R} et $\mathbb{E}(X_i) = \vartheta$. Question : en utilisant cette information supplémentaire, peut-on construire un estimateur plus performant que l'estimateur \bar{X}_n basé sur l'approche empirique ?

4 D F 4 P F 4 P F 4 P F B

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

ichantillonnag t méthodes mpiriques 2/2)

Modélisation statistique Expérience statistique Expériences dominées Modèle de

■ En écrivant

$$X_i = \vartheta + \xi_i, \quad i = 1, \ldots, n,$$

 ξ_i v.a. i.i.d. de densité connue f, nous précisons la forme de la loi \mathbb{P}_{ϑ} de (X_1, \ldots, X_n) :

$$\mathbb{P}_{\vartheta}\left[A\right] = \int_{A} \left(\prod_{i=1}^{n} f(x_{i} - \vartheta)\right) dx_{1} \dots dx_{n},$$

pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique

Définition

Une expérience (un modèle) statistique ${\mathcal E}$ est le triplet

$$\mathcal{E} = (\mathfrak{Z}, \mathcal{Z}, \{ \mathbb{P}_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta \}),$$

avec

- $(\mathfrak{Z}, \mathcal{Z})$ espace mesurable (souvent $(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n))$),
- $\{\mathbb{P}_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta\}$ famille de probabilités définies simultanément sur le même espace $(\mathfrak{Z}, \mathcal{Z})$,
- ϑ est le paramètre inconnu, et Θ est l'ensemble des paramètres connu.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique

Experience engendrée par (X_1, \ldots, X_n)

■ Traitement sur un exemple : on observe

$$Z = (X_1, \ldots, X_n), \qquad X_i = \vartheta + \xi_i,$$

 ξ_i v.a. i.i.d. de densité connue f.

■ La famille de lois $\left\{\mathbb{P}^n_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta = \mathbb{R}\right\}$ est définie sur $\mathfrak{Z} = \mathbb{R}^n$ par

$$\mathbb{P}_{\vartheta}^{n}\left[A\right] = \int_{A} \left(\prod_{i=1}^{n} f(x_{i} - \vartheta)\right) dx_{1} \dots dx_{n},$$

pour $A \in \mathcal{Z} = \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ (et \mathbb{P}^Z est l'une des \mathbb{P}^n_{ϑ}).

■ Expérience engendrée par l'observation Z :

$$\mathcal{E}^n = (\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \{\mathbb{P}^n_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta\}).$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

chantillonnage t méthodes mpiriques 2/2)

Modélisation statistique



Expérience (modèle) paramétrique, non-paramétrique

- Si Θ peut être « pris » comme un sous-ensemble de \mathbb{R}^d : expérience (=modèle) paramétrique.
- Sinon (par exemple si le paramètre θ est un élément d'un espace fonctionnel) : expérience (=modèle)
 non-paramétrique.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques

Modélisation statistique

Expériences dominées

 On fait une hypothèse minimale de « complexité » sur le modèle statistique. But : ramener l'étude de la famille

$$\{\mathbb{P}_{\vartheta},\,\vartheta\in\Theta\}$$

à l'étude d'une famille de fonctions

$$\{z \in \mathfrak{Z} \leadsto f(\vartheta, z) \in \mathbb{R}_+, \, \vartheta \in \Theta\}$$
.

■ Via la notion de domination. Si μ, ν sont deux mesures σ -finies sur \mathfrak{Z} , alors μ domine ν (notation $\nu \ll \mu$) si

$$\mu[A] = 0 \Rightarrow \nu[A] = 0.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique Expérience statistique Expériences dominées Modèle de

Théorème de Radon-Nikodym

Théorème

Si $\nu \ll \mu$, il existe une fonction positive

$$z \rightsquigarrow p(z) \stackrel{notation}{=} \frac{d\nu}{d\mu}(z),$$

définie μ -p.p., μ - intégrable, telle que

$$u[A] = \int_A p(z)\mu(dz) = \int_A \frac{d\nu}{d\mu}(z)\mu(dz), \quad A \in \mathcal{Z}.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique

Expérience dominée

Définition

Une expérience statistique $\mathcal{E} = (\mathfrak{J}, \mathcal{Z}, \{ \mathbb{P}_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta \})$ est dominée par la mesure σ -finie μ définie sur \mathfrak{J} si

$$\forall \vartheta \in \Theta : \mathbb{P}_{\vartheta} \ll \mu.$$

On appelle densités de la famille $\{\mathbb{P}_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta\}$ la famille de fonctions (définies μ - p.p.)

$$z \rightsquigarrow \frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}}{d u}(z), \ z \in \mathfrak{Z}, \ \vartheta \in \Theta.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique Expérience statistique Expériences dominées Modèle de

Densité, régression

Deux classes d'expériences statistiques dominées fondamentales :

- Le modèle de densité (Cours 3)
- Le modèle de régression (Cours 4)

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique

Modèle de densité (paramétrique)

- On observe un *n*-échantillon de v.a.r. X_1, \ldots, X_n .
- La loi des X_i appartient à $\{\mathbb{P}_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta\}$, famille de probabilités sur \mathbb{R} , dominée par une mesure $(\sigma$ -finie) $\mu(dx)$ sur \mathbb{R} .
- La loi de (X_1, \ldots, X_n) s'écrit

$$\mathbb{P}^n_{artheta}(d\mathsf{x}_1\cdots d\mathsf{x}_n) = \mathbb{P}_{artheta}(d\mathsf{x}_1)\otimes \cdots \otimes \mathbb{P}_{artheta}(d\mathsf{x}_n) \ \ll \mu(d\mathsf{x}_1)\otimes \cdots \otimes \mu(d\mathsf{x}_n) \ \overset{\mathsf{notation}}{=} \mu^n(d\mathsf{x}_1\cdots d\mathsf{x}_n)$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique Expérience statistique

Modèle de densité (paramétrique)

■ Densité du modèle : on part de

$$f(\vartheta, x) = \frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}}{d\mu}(x), \ \ x \in \mathbb{R}$$

et

$$\frac{d\mathbb{P}_{\vartheta}^{n}}{d\mu^{n}}(x_{1},\ldots,x_{n})=\prod_{i=1}^{n}f(\vartheta,x_{i}), \ x_{1},\ldots,X_{n}\in\mathbb{R}.$$

L'expérience statistique engendrée par (X_1, \ldots, X_n) s'écrit :

$$\mathcal{E}^n = \Big(\mathbb{R}^n, \mathcal{B}(\mathbb{R}^n), \big\{ \mathbb{P}^n_{\vartheta}, \vartheta \in \Theta \big\} \Big), \ \Theta \subset \mathbb{R}^d.$$

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

Modélisation statistique

Expérience statistique Expériences



Exemple 1 : modèle de densité gaussienne univariée

 $X_i \sim \mathcal{N}(m, \sigma^2)$, avec

$$\vartheta = (m, \sigma^2) \in \Theta = \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}.$$

$$\mathbb{P}_{\vartheta}(dx) = f(\vartheta, x)dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}\right) dx$$
$$\ll \mu(dx) = dx.$$

Puis

$$\frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}^{n}}{d\mu^{n}}(x_{1},\ldots,x_{n}) = \prod_{i=1}^{n} f(\vartheta,x_{i})$$

$$= (2\pi\sigma^{2})^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^{2}}\sum_{i=1}^{n}(x_{i}-m)^{2}\right),$$

avec $x_1, \ldots, x_n \in \mathbb{R}$.

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

statistique
Expérience
statistique
Expériences



Exemple 2 : modèle de Bernoulli

■ $X_i \sim \text{Bernoulli}(\vartheta)$, avec $\vartheta \in \Theta = [0, 1]$.

$$\mathbb{P}_{\vartheta}(dx) = (1 - \vartheta) \, \delta_0(dx) + \vartheta \, \delta_1(dx)$$
 $\ll \mu(dx) = \delta_0(dx) + \delta_1(dx)$ (mesure de comptage).

Puis

$$\frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}}{d\mu}(x) = (1 - \vartheta) \mathbb{1}_{\{x=0\}} + \vartheta \mathbb{1}_{\{x=1\}} = \vartheta^{x} (1 - \vartheta)^{1-x}$$

avec $x \in \{0,1\}$ (et 0 sinon), et

$$\frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}^{n}}{d \mu^{n}}(x_{1} \cdots x_{n}) = \prod_{i=1}^{n} \vartheta^{x_{i}}(1 - \vartheta)^{1 - x_{i}},$$

avec $x_i \in \{0, 1\}$ (et 0 sinon).

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques (2/2)

statistique
Expérience
statistique
Expériences
dominées



Exemple 3 : temps de panne « arrêtés »

- On observe X_1, \ldots, X_n , où $X_i = Y_i \wedge T$, avec Y_i lois exponentielles de paramètre ϑ et T temps fixe (censure).
- Cas 1 : $T = \infty$ (pas de censure). Alors $\vartheta \in \Theta = \mathbb{R}_+ \setminus \{0\}$ et

$$\mathbb{P}_{\vartheta}(dx) = \vartheta \exp(-\vartheta x) \mathbb{1}_{\{x \ge 0\}} dx \ll \mu(dx) = dx$$

et

$$\frac{d \mathbb{P}_{\vartheta}^{n}}{d \mu^{n}}(x_{1}, \ldots, x_{n}) = \vartheta^{n} \exp \left(-\vartheta \sum_{i=1}^{n} x_{i}\right),$$

avec $x_i \in \mathbb{R}_+$ (et 0 sinon).

■ Cas 2 : Comment s'écrit le modèle dans la cas où $T < \infty$ (présence de censure)? Comment choisir μ ?

MAP 433 : Introduction aux méthodes statistiques. Cours 2

Estimation ponctuelle et précision d'estimation

Echantillonnage et méthodes empiriques 2/2)

Modélisation statistique Expérience statistique Expériences

